



Caracterización de películas delgadas de nitruro de aluminio (AlN) fabricadas por la técnica de erosión iónica [

García Méndez, Manuel,
aut

Universidad Autónoma de Nuevo León, Secretaría Académica,
2008

Ciencia Tecnología Technology Ciencia Science Tecnología

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlOGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vNTI4ODM4Nw>

Título: Caracterización de películas delgadas de nitruro de aluminio (AlN) fabricadas por la técnica de erosión iónica [Recurso electrónico] Manuel García Méndez ...[et al]

Editorial: [Monterrey, N.L.] Universidad Autónoma de Nuevo León, Secretaría Académica 2008

Descripción física: 264-271 p.

Periodicidad actual: Trimestral

Fechas de publicación: Vol. XI, Num. 3 (Julio-Sep. 2008)-

Mención de serie: E-Libro

Detalles del sistema: Modo de acceso: World Wide Web

Fuente de adquisición directa: E-Libro

ISSN: 1405-9177

Autores: García Méndez, Manuel, aut

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es

